PAT-NO:

JP403072318A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03072318 A

TITLE:

ACTIVE MATRIX DISPLAY

DEVICE

PUBN-DATE:

March 27, 1991

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

IMAYA, AKIHIKO KATO, HIROAKI OKA, HIROSHI

MIYANOCHI, MAKOTO

HIROBE, TOSHIHIKO

NAGAYASU, TAKAYOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SHARP CORP

N/A

APPL-NO: JP01209400

APPL-DATE:

August 11, 1989

INT-CL (IPC): G02F001/1333, G02F001/1343,

06/05/2003, EAST Version: 1.03.0002

G02F001/136

US-CL-CURRENT: 349/149

## ABSTRACT:

PURPOSE: To contrive an improvement in yield and reduction in cost by providing a 1st wiring and a 2nd wiring covering the 1st wiring in a scanning line.

CONSTITUTION: The scanning line has the 1st wiring 25 and the 2nd wiring 26. The 2nd wiring 26 is formed by coating the 1st wiring 25. The 1st wiring 26 is, therefore, formed of, for example, metals, such as Al, Mo and Cu having low resistance and the 2nd wiring 26 is formed of, for example, metals, such as Ta and W, having excellent etchant resistance. The scanning line having the low resistance and the sufficient etchant resistance even in a later etching stage is provided by forming the wirings of such materials. The yield of the display device is improved in this way and the cost thereof is reduced.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 平3-72318

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

5 Int. Cl. 5		識別記号	庁内整理番号	@公開	平成3年(199	1)3月27日
G 02 F	1/1333 1/1343	500	7610-2H 7610-2H			
	1/136	500	9018—2H			
			審査請求	大請求	請求項の数 1	(全6頁)

**6**0発明の名称 アクテイブマトリクス表示装置

②特 願 平1-209400

②出 頤 平1(1989)8月11日

⑩発 明 者 今 矢 明 彦 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

⑫発 明 者 加 藤 博 章 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑩発 明 者 岡 博 史 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

@発 明 者 宮 後 誠 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

四代 理 人 弁理士 山本 秀策

最終頁に続く

明细書

#### 1. 発明の名称

アクティブマトリクス表示装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 少なくとも一方が透光性を有する一対の基板と、 該基板間に封入され印加電圧に応答して光学的特性が変調される表示媒体と、 該基板の何れか一方の基板内面にマトリクス状に配された絵楽電極と、 該給業電極に接続されたスイッチング素子と、 該スイッチング素子に接続された走査線と、を有するアクティブマトリクス表示装置であって、

該走査線が、第1の配線と、該第1の配線を被 復する第2の配線と、を有しているアクティブマ トリクス表示装置。

## 3. 発明の詳細な説明

(産菜上の利用分野)

本発明は絵素電極をマトリクス状に配し、高密度の表示を行うアクティブマトリクス表示装置に関する。

(従来の技術)

第3図に従来の表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の一例を示す。 ゲートバス 配線 2 4 に直交してソースバス 配線 5 が設けられ、ゲートバス 配線 2 4 とソースバス 配線 5 との交差点近傍のゲートバス 配線 2 4 上に、 TFT7が設けられている。 TFT7のソース 電径 1 5 とソース

バス配線 5 とはソース技配線 8 によって接続されている。 TFT7のドレイン電極 1 6 は絵衆電極 6 に接続されている。 ゲートバス配線 2 4 とソースパス配線 5 との間には、後述するゲート絶縁膜 1 1 が介在している。

第4図に、第3図の基板を用いた表示装置の第3図に於けるIV-IV線に沿った断面図を示す。 ガラス基板1上の全面にTa2O.5、 A12O.5、 A12O.5、 CN x Jとの全面にTa2O.5、 A12O.5、 CN x Jとの全面にTa2O.5、 CN x Jとかする)から成るペースコート膜2上にTa、 W 等の金板からいる・ベースコート膜2上にTa、 W 等の成立れている。 ゲート電極9はゲートバス配線24の一部 W でのでいる。 Ta、 W 等ののはがTFT 7の形成 高に W 等ののでが成立れている。 Ta、 W 等ののでは、トに配対し引 エッチャント性が高いに形成されているが存れるがない。 ないででは 24及びゲート電極9の上に形が存在しても、 は 24及びが一トでは 24及び電極9は浸食されない。

技配線 8 を介して接続されている。

TFT7、絵素電極6等が形成された落板1の全面に、SIN×から成る保護膜17が堆積され、保護膜17上には配向膜19が形成されている。がラス基板1に対向するがラス基板20上に、カラーフィルタ21、対向電極22、及び配向膜23が順次形成されている。2つの基板1及び20の間に液晶18が封入され、アクティブマトリクス表示装置が構成されている。この表示装置では、走査信号がゲートバス配線24に順次入力され、

(発明が解決しようとする課題)

このようなアクティブマトリクス表示装置に於いて、 高密度の表示を行うには非常に多数の絵素 電極 6 とTFT7とを配することが必要である。 絵楽電極 6 及びTFT7の数が増加するに従い、ゲートバス配 2 4 及びソースバス配線 5 の数も増加することになる。 精細な画像表示を行う表示装置では、例えば 4 0 0 本以上のゲートバス配線

この基板1の全面にSINxから成るゲート絶線限11が形成されている。ゲート電極9上には上述のゲート絶線限11を介して、アモルファスシリコン(以下では「a-S!」と称する)から成る真性半導体層12が形成され、真性半導体層12上にはSINxから成る半導体層保護限13が形成されている。半導体層保護限13は後のソースでは及びドレイン電極を形成する工程で、エッチングストッパとして機能する。真性半導体層12上及び半導体層保護限13上にはコンタクト層14、14が設けられている。更に、コンタクト 暦14、14が設けられている。更に、コンタクト 暦14、14 が設けられている。アレイン電極16 だけにはそれぞれ、ドレイン電極16 には「TOから成る絵彙電極6 が接続されている。

多数のこのような絵素電極6がマトリクス状に 配され、各絵素電極6に接続されたTFT7がゲートパス配線24上に形成されて、アクティブマトリクス越板が構成されている。ソースパス配線5はゲートパス配線24の方向に対して直角方向に並ぶそれぞれのTFT7のソース電極15に、

この問題点を解決するため、ゲートパス配線 2 4 及びゲート電極 9 を A 1、 M o、 C u 等の低抵抗の金属で形成することが行われている。 しかし、このような金属材料でゲートパス配線 2 4 を形成すると、これらの金属材料は後の例えばTFT7や絵素電極 6 の形成工程で用いられるエッチャン

トに対する耐エッチャント性が低いため、欠陥の少ないゲートパス配線 2 4 を得るのが困難となる。即ち、ゲート絶縁膜 1 1 やその上に形成されるレジスト等に僅かなピンホールが存在すると、その下に形成されたゲートパス配線 2 4 がエチャントによって侵食されてしまうのである。

また、ゲートバス配線24を2層構造とし、下層を上述のAI、Mo、Cu等の金属で形成し、上層をTa、W等の金属で形成することが提案されている。Ta、W等の金属は前述のように比較的耐エッチ+ント性に優れているので、後のエッチング工程を経ても欠陥の少ないゲートバス配線が得られる。しかし、このような2層の構成では上層と下層とに生じる内部応力の違いにより、後工程で膜剝がれが起こり易いという新たな問題点が生じる。

本発明は上述の問題点を解決するものであり、 本発明の目的は、低抵抗で、 しかも、 後のエッチ ング工程に於いても充分な耐エッチ+ント性を有 する走査線を備えたアクティブマトリクス表示装

a、 W等の金属で形成することができる。このような材料で形成することにより、 低抵抗で、 しかも、 後のエッチング工程に於いても充分な耐ェッチャント性を有する走査線を備えたアクティブマトリクス表示装置が得られる。

#### (実施例)

本発明を実施例について以下に説明する。第1 図に、本発明の表示装置に用いられるアクティブマトリクス基板の平面図を示す。 ゲートバス配線 5 が設けられ、ゲートバス配線 2 4 とソースバス配線 5 との交 で 位置に が 一トバス配線 2 4 とソースバス配線 5 との交 で か とい な で か か な に は な で ア ア で で か ひ け られている。 ア ア ア 2 7 が 設けられている。 ア ア ア 2 7 が 設けられている。 ア ア ア 2 7 の ア レイン 電 に 接続 ま れている。 ア ア ア 2 7 の ア レイン 電 に 接続 ま 種 値 6 に 接続 ま れている。

第2図に、第1図の基板を用いた表示装置の第 1図に於ける『-『線に沿った断面図を示す。 ガ 置を提供することである。

## (課題を解決するための手段)

#### (作用)

本発明のアクティブマトリクス表示装置では、 走査線が第1の配線と第2の配線とを有し、第2 の配線が第1の配線を被覆して形成されている。 このような走査線の構成により、第1の配線を例 えば低抵抗のAI、Mo、Cu等の金属で形成し、 第2の配線を例えば耐エッチャント性に優れたT

ラス基板 1 上の全面にベースコート腹 2 が 3 0 0 0 Aの厚さに形成されている。ベースコート膜 2 には T a 2 0 5、 A 1 2 0 5、 S i N x ( 例えば S i 5 N 4 ) 等が用いられるが、本実施例では T a 2 0 5を用いた。ベースコート膜 2 上には走査信号を供給するゲートバス配線 2 4 が形成されている。ゲート選係 9 はゲートバス配線 2 4 の一部として形成されている。

本実施例では、ゲートバス配線24は第1の配線25と、第1の配線25を被覆する第2の配線26とを有している。第2の配線26は第1の配線25を完全に被覆して形成されている。同様に、ゲートバス配線24の一部として形成されたゲートが及配線24の一部として形成されたゲートが及配線24の一部として形成されたが、第1の配線25及び第1の電極3はA1-S」から成り、1500人の厚をに形成されている。第1の配線25及び第1の電極3の上下に於いて、第1の配線25及び第1の電極3の上下に於いて、

それぞれ1000Aの厚さに形成されている。

第2の配線26及び第2の電極4上には、Ta 20sから成る隔極酸化膜10が形成されている。 隔極酸化膜10はゲート絶縁膜として機能する。 隔極酸化膜10上にはSiNxから成るゲート絶縁 膜11が、全面に堆積されている。ゲート絶縁膜 11の厚さとしては1500~6000点が適し ているが、本実施例では2000~3500点に 設定した。

ゲート電極9上方のゲート絶縁膜11上には、a-SIから成る真性半導体層12が形成されている。 更に真性半導体層12の上には、真性半導体層12の上には、真性半導体層12の上面を保護するために、SINxから成る半導体層保護膜13が設けられている。 半導体層保護膜13は後のソース電極及びドレイン電極を形成する工程で、エッチングストッパとして機能する。 真性半導体層12及び半導体層保護膜13の上には、n型a-SIから成るコンタクト層14、14が形成されている。コンタクト層14、14はソース電極15及びドレイン電極16との

保護膜17は本実施例のように全面に形成せずに、 絵素電極6の中央部で除去した窓あき構造として もよい。

上述のガラス基板1に対向するガラス基板20 上に、カラーフィルタ21、対向電極22、及び配向膜23が順次形成されている。2つの基板1 及び20の間に液晶18が封入され、アクティブマトリクス表示装置が構成されている。

本実施例の表示装置では、ゲートバス配線24がA1-S1から成る第1の配線25を有しているので、ゲートバス配線24の抵抗は低減されている。そのため、ゲートバス配線24の1本当りの書き込み可能な時間内に、充分な電圧を該ゲートバス配線24上の全てのゲート電極9に印加することができ、前述の信号遅延の問題が解消される。

また、第1の配線25及び第1の電極3はゲートバス配線24及びゲート電極9の芯となる部分に形成されており、その周囲にはTa金属から成る第2の配 26及び第2の電極4が形成されて

オーミックコンタクトをとるために設けられている。

ソース電極15及びドレイン電極16には、 A 1、 Mo、 TI、 NI等の金属が用いられるが、 本実施例ではTIが用いられ、その厚さは300 0 Aである。ドレイン電極16にはITOから成 る絵素電極6が接続されている。ソースパス配線 5 及びソース支線8は、ソース電極15及びドレ イン電極16と同時に形成される。ソースパス配線 3 をゲートパス配線24と同様に2層構造とす ることも可能であるが、本実施例では一層とした。

ゲート絶縁膜 1 1 及び保護膜 1 7 に、上述の S I N x 以外の S I O 2、 T 8 2 O 5、 A I 2 O 5、 その 他の酸化物、窒化物を用いることもできる。また、

いる。 そのため、 ゲートバス配線 2 4 及びゲート 電極 9 を形成した後の、 例えばTFT27の形成 工程に於けるエッチャントによって、 第1の配線 2 5 及び第1の電極 3 がエッチャントに曝されることがない。

また、Ta金属は陽極酸化が可能なので、ゲートバス配線24及びゲート電極9上に陽極酸化腺10を形成することができる。陽極酸化膜10の形成により、第1の配線25及び第1の電極3を、更に確実に後工程でのエッチャントから保護することができる。

上記実施例ではアクティブマトリクス表示装置について説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。また、本実施例ではスイッチング素子としてTFTを用いた場合について説明したが、本発明は他の例えば、MIM煮子、ダイオード、バリスタ等の素子を用いた表示装置にも用いることができる。

#### (発明の効果)

本発明のアクティブマトリクス表示装置は、低

## 特開平3-72318(5)

以上

6…ドレイン電話、17…保護膜、18…液晶、

19, 23…配向膜、21…カラーフィルタ、2

2…対向は極、 24…ゲートパス配線、 25…第

1の配線、26…第2の配線、27…TFT。

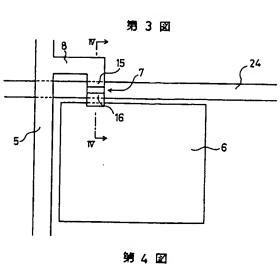
抵抗で、しかも、後のエッチング工程に於いても 充分な耐エッチャント性を有する走査 を有して いる。従って、本発明によれば表示装置の歩留り が向上し、表示装置のコストが低減される。更に、 本発明は表示装置の大型化、高精細化にも適用さ れ得る。

出願人 シャープ株式会社 代理人 弁理士 山本秀策

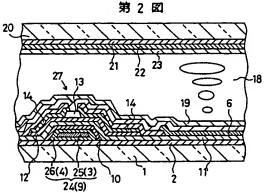
## 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の表示装置に用いられるアクテ ィブマトリクス基板の平面図、第2図は第1図の 基板を用いた表示装置の第1図に於けるⅡ-Ⅱ線 に沿った断面図、第3図は従来の表示装置に用い られるアクティブマトリクス基板の平面図、第4 図は第3図の基板を用いた表示装置の第3図に於 けるIV-IV線に沿った断面図である。

1, 20…ガラス基板、2…ペースコート膜、 3…第1の電極、4…第2の電極、5…ソースバ ス配線、 6 … 絵素電極、 8 … ソース技配線、 9 … ゲート電極、10…隔極酸化膜、11…ゲート絶 禄膜、 1 2 … 真性半導体層、 1 3 … 半導体層保護 膜、14…コンタクト層、15…ソース電極、1



5-



第	1	頁	O)	統	き

**⑩発 明 者 広 部 俊 彦 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社** 

⑫発 明 者 永 安 孝 好 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内